# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-164286

(43)Date of publication of application: 24.07.1986

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 60-005436

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

16.01.1985

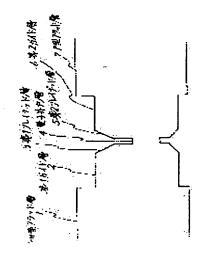
(72)Inventor: SUGIMOTO MITSUNORI

# (54) QUANTUM WELL STRUCTURE SEMICONDUCTOR LASER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a quantum well structure semiconductor laser capable of making a laser beam oscillate in a short wavelength and at a low thrshole value even in case the quantum well layer is made very thinner by a method wherein graded layers are provided on both sides of the quantum well layer.

CONSTITUTION: This quantum well structure semiconductor laser having at least one quantum well layer 4 or more in its main luminous region is constituted into a structure, wherein a first graded layer 3 and a second graded layer 5 are provided on both sides of the quantum well layer 4, the forbidden band width thereof becomes smaller gradually as the graded layers 3 and 5 get nearer the quantum well layer 4 in the film thickness direction of the graded layers and the thicknesses of the graded layers are formed into about 5 & angst; or more to 300& angst; or less. As there exist the first graded layer 3 and the second graded layer 5 on both sides of the quantum well layer 4, the thickness of the equivalent



quantum well layer is formed thicker. As a result, even though carriers to pass through the quantum well layer are generated, the carriers are captured by these graded layers and are immediately pulled back by the internal electric field in the graded layers. Accordingly, even when the thickness of the quantum well layer is made very thinner, the injection efficiency does not worsen because the carriers are captured by these graded layers.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-164286

௵Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)7月24日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

量子井戸構造半導体レーザ

②特 願 昭60-5436

**❷出** 願 昭60(1985)1月16日

⑩発 明 者 杉 本 満 則

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑪出 願 人 日本電気株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細 容器

1. 発明の名称

量子井戸構造半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

主発光領域化少なくとも1つ以上の量子井戸暦を有する量子井戸標准半導体レーザ化かいて、前配量子井戸層の両側に厚さが約5~300人のグレイデット層を偏え、このグレイデット層は誤厚万向化かいて前配量子井戸層化近づく化つれて禁制帯幅が徐々化小さくなっていることを特徴とする量子井戸構造半導体レーザ。

3. 発明の詳細な説明

( 盘業上の利用分野)

本発明は光通信ないしは情報処理装定等に利用される半導体レーザの改良に関する。

(従来技術とその問題点)

負子井戸構造半導体レーザは、 低閾値高効率等

の優れた特性を有するため盛んに研究が進められ ている。この位子井戸構造半導体レーザにおいて、 量子井戸暦の厚さは200歳以下と非常に薄く。こ れにより電子の運動が腹厚方向で制限され、量子 効果が発揮される。との量子井戸の厚さを200点 から徐々に薄くした場合に、発振閾値も徐々に小 さくなる。しかし、ある限度以上世子井戸暦を称 くした場合に、電子の注入効率の悪化のために発 桜闕値が増大することが知られている。例えば、 1983年秋季期 4 4 回応用物理学会学術群演会的 液予稿架 2 6 P-P-11 配収の GRIN-SCH 構造 、の量子井戸構造半導体レーザでは量子井戸の原み が60Å 以下になると発掘閾値が増大している。 注入効率の題化は、量子井戸に注入された電子が **量子井戸の中心エネルギー単位に設和したいうち** に通過しでしまりために起こると考えられる。

以上説明した礎に従来の量子井戸构造半導体レーザにおいては、盤子井戸路を非常に薄くした場合に(<60人) 発掘関値の増大するという欠点があった。このため盤子井戸府の厚さを非常に輝く

- 2 -

特問昭61-164286(2)

### (発明の目的)

本発明の目的は、上述の欠点を除去し、量子井 戸暦を非常に稼くした場合にも短波長でかつ低闘 値で発掘する量子井戸構造半導体レーザを提供す ることにある。

### (発明の構成)

本発明の半導体レーザは、主発光領域に少なくとも1つ以上の设子井戸暦を有する量子井戸構造半導体レーザにおいて、量子井戸暦の両側にグレイデッド暦を備え、このグレイデッド暦の腰厚方向において、量子井戸暦に近づくにつれて禁制帯幅が徐々に小さくなっており、グレイデッド階の厚みが約5人以上300人以下とする構成になっている。

### (存成の詳細な説明)

本発明の量子井戸構造半導体レーザでは量子井

- 3 -

おいても良好な光の閉じ込めを得るためのもので あった。これらのグレイデッド層の厚みは 0.1 ~ 0.2 pm であり、量子井戸暦の厚みに比べ1桁以上 厚かった。このため最子井戸暦を通過したキャリ アがこれらのグレイデッド層中で再結合し、無効 にキャリアが失なわれることが多いと考えられる。 従って量子井戸にキャリアを効率良く注入するた めにこれらのグレイデッド形では不適当であった。 しかし、本発明の量子井戸構造半導体レーザでは GRIN-SCH 構造と異なりグレイデッド暦の厚 さが量子井戸層の厚さとほぼ同じ程度の厚さであ る。すなわちグレイデッド層の厚さは約5~300Å の範囲に選ばれる。量子井戸層を通過したキャリ アがクレイデッド暦に捕えられ、このグレイデッ ド層の内部電界で量子井戸層に引きもどされる場 合化、このグレイデッド府は量子井戸周と同程度 の厚さであるのでグレイデッド層でキャリアが再 結合する確率は低く、ほとんど全てのキャリアは 量子井戸暦に注入される。 グレイデット層が 5 人 以下にたるとグレイデッド暦を設けた意味がなく

本発明の量子井戸構造半導体レーザと類似の構造としてGRIN-SCH 構造の半導体レーザがある。この、量子井戸構造半導体レーザにおいては、量子井戸暦の両側にやはりグレイデッド階を備えている。これらのグレイデッド層は、光ガイドとしての役目を持ち、量子井戸が非常に薄い場合に

- 4 <del>-</del>

なり、又300Å以上になるとグレイデッド暦内の 内部電界が弱くなりキャリアの引き戻し作用が小さくなる。

この機化本発明化おけるグレイデッド層はGRIN-SCH線逸等化おけるグレイデッド層の厚さよりも1桁程度割いため、全く異なる効果が得られるものである。

### ( 野施例 )

次に図面を参照して本発明を詳細に説明する。 第1図は本発明にかかる一界施例の母子井戸構 造半導体レーザの主要部のエネルギーパンド図で ある。図中、1はn型クラッド層( $n-A\ell_{XC1}$   $G_{a1}$   $-xc_1A_a$ ,  $0.2 \le x_{C1}$ , 好ましくは  $0.4 \le X_{C1} \le 0.7$ )、 2 位第1 ガイド層( $A\ell_{Xg1}$   $G_{a1}$   $-xg_1A_a$   $Xg_1 < X_{C1}$ , 厚さく $0.5\mu_m$ , 好ましくは  $0.2 \le Xg_1 \le 0.3$  厚さの1  $\sim 0.2\mu_m$ )、3 位第1 グレイデッド層( $A\ell_{Xg1}$   $G_{a1}$   $-xg_1$   $A_3 \rightarrow A\ell_{Xg1}$   $G_{a1}$  -xg'  $A_5 \times xg_1 > xg_1'$ 、典型的 には  $0.1 \le Xg_1' \le 0.3$ 、 厚さく300人、典型的には 厚さ100人)、4 は量子井戸路( $G_aA_s$ 、厚さく 200人典型的には厚さく100人)、5 は第2 グレ

特開昭61-164286(3)

イデッド府( $A \angle xgz'$   $G_{a1-xgz}'$   $A_s \rightarrow A \angle xgz$   $G_{a1-xgz}$   $G_{a1-xgz}A_s$   $X_{gz'} < X_{gz}$ , 典型的には  $0.1 \le X_{gz'} \le 0.3$ 、厚さ< 3.00 Å、典型的には厚さ< 1.00 Å)、6 は 第 2 ガイド府( $A \angle xgz$   $G_{a1-xgz}$   $A_s$ ,  $X_{gz}A_s$ ,  $X_{gz} < X_{cz}$  厚さ< 0.5  $\mu_m$  典型的には  $0.2 \le X_{gz} \le 0.3$ ,厚さ $= 0.1 \sim 0.2$   $\mu_m$ )7 は P型クラッド府( $P-A \angle xcz$   $G_{a1-xcz}A_s$ ,  $0.2 \le X_{cz}$ ,好ましくは  $0.4 \le X_{cz} \le 0.7$ ) T a  $A_s$ 

本契施例においては、量子井戸暦4の両側に第1グレイデッド暦3及び第2グレイデッド暦5があるために、量子井戸暦4に注入される電子にとって等価的な量子井戸暦4の厚みが大きくたる。このため注入された電子に、量子井戸暦4を涌過する前にエネルギー緩和を生じて量子井戸暦4に対したが、場合においても第1及び第2グレイデット階3、5を含めた厚さが厚いために、本等例においては、電子の注入効率の悪化という問題に生じずに、低い発掘関値でレーザ発振を行なりことが出来た。

- 7 -

ィングする。

以上の実施例においては、ストライブ構造が取 化製ストライブ構造のものについて説明したがこれに限らず他の構造例をはプレーナストライブ構 造、リッジウェイブガイド構造、埋め込み構造等 あらゆるストライブ構造の量子井戸構造半導体レ ーザに本発明が適用出来ることは明らかである。 又、本実施例においては量子井戸暦が単一のもの について説明したが、多重量子井戸構造半導体レ ーザについても本発明が適用出来る。

また、本奥施例においては材料としてALGaAs /GaAs 系材料を用いたがこれに限らず InGaAsP /InP、InGaALAs/InP 系材料等の他の材料を 用いても本発明が適用出来ることは言うまでもない。

(発明の効果)

最後に本発明の有する利点及び効果を要約すれば、量子井戸層の両側にグレイデッド層を有しているので量子井戸層の厚さが非常に輝くなってもキャリア注入が効率良く行なわれるために短波長

次に本算施例のレーザの製作万法について説明 する。 第2回は本契施例の量子井戸構造半導体レ ーザの断面図である。図中、8は半導体基板(n --GaAs)、9はキャップ暦 (P<sup>+</sup>--GaAs)、1 0 はSiO1膜、11はP側電板、12はn側電板、 13は電流通路である。製作のまず最初に半導体 基板 8 上に n 型 クラッド 層 1。 餌 1 ガイ ド 暦 2. 第1グレイデッド階3、量子井戸庸4、第2グレ イデッド降5、 第2ガイド層6、 P型クラッド階 7、キャップ暦9を脳次結晶成長する。このとき、 **貫1ガイド南2及び駬2ガイド商6をグレイデッ** ド領域としたGRIN-SCH 構造をとっても良い。 この場合を主要部のエネルギーパンド図を餌 3 図 に示す。結晶成長方法はMBE 法を用いたが、他 の例えばMO-CVD法符の方法によっても良い。 次にSiOs膜10を形成しホトエッチング法によ ってストライブ状に促旋通路13を形成する。次 にP側電板11, n側電板12を形成する。最後 に劈開を用いてウエハーからペレットに切り出し てヒートシンクにマウントし電極ワイヤをポンデ

- 8 -

て発掘しかつ低関値の量子井戸将造半導体レーザ が得られる。

### 4. 図面の簡単な説明

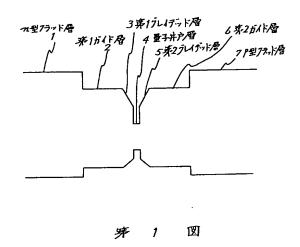
第1図は本発明の一実施例の位子井戸構造半導体レーザの主要部のエネルギーパンド図、第2図は本発明の一実施例の量子井戸構造半導体レーザの断面図、第3図は、本発明の一実施例において、ガイド層をグレイデッド領域とした場合の主要部のエネルギーパンド図である。

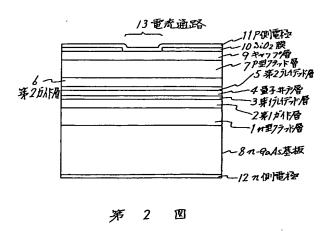
図中、1はn型クラッド層、2は無1ガイド層、3は再1グレイデッド層、4は量子井戸層、5は第2グレイデッド層、6は第2ガイド層、7はP型クラッド層、8は半導体基板、9はキャップ層、10はSiO: 膜、11はP側電極、12はn側電極、13は電流通路である。

代理人 弁理士 內 原



# 特問昭61-164286(4)





特開昭61-164286(5)

